

FLS 106 IC set

四轴定位IC扫描仪



Short description

FLS 106型IC扫描仪可以在电子组件的集成电路上方，借助ICR-近场微探头对频率在6GHz以内的高频磁场或电场进行高分辨率（50-100 μ m）测量。

使用近场探头和带有SH 01探头支架的场源
使用ICR-探头（旋转单元）
工作状态下对集成电路的采样
四轴定位系统
可提供一个扫描台

GND/CB 和附件随后交付

顾客进行测试时用到的其他附件在协商后也包含在供货范围内。

Delivery content

- 1x FLS 106 IC
- 1x CS-Scanner, ChipScan-Scanner 软件
- 1x GND 25, 接地板
- 1x UH DUT set
- 1x SH 01
- 1x DM-CAM
- 1x Rotary unit
- 1x DM-CAM holder.3, SMA
- 1x FLS 106 IC acc
- 1x safety case FLS 106

Technical parameters

电源电压	110 V / 230 V
接口	USB
x,y,z 轴	
最大过程路径	(400 x 600 x 120) mm; α -Rotation $\pm 180^\circ$
最小过程路径	(20 x 20 x 20) μ m; α -Rotation 1°
移动速度	(20 x 25 x 10) mm/s; α -Rotation 90°/s
重量	75 kg
尺寸 (L x W x H)	(1030 x 775 x 900) mm

FLS 106 IC set

四轴定位IC扫描仪



FLS 106 with ICR microprobe

